Requested Patent:

JP60246635A

Title:

AUTOMATIC SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS;

**Abstracted Patent** 

JP60246635;

**Publication Date:** 

1985-12-06;

Inventor(s):

UKAI KATSUZOU; others: 03;

Applicant(s):

**NICHIDEN ANELVA KK**;

Application Number:

JP19840103098 19840522;

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/302; H01L21/68;

Equivalents:

JP1687724C, JP3057611B

ABSTRACT:

PURPOSE:To improve yield by a method wherein auxiliary substrates equal in number to a shortage are taken out for transfer and processed substrates and auxiliary substrates are accommodated in different cassettes so that the frequency may be reduced of operators' access into a clean room thereby preventing dust from generation and the substrates from contamination.

CONSTITUTION:Cassettes 10, 15 are exclusively for cassette chambers 1, 3 wherein they are fixed eliminating the need of installation or removal. Doors 2, 4 to the cassette chambers 1, 3 will be hardly larger than necessary for the passage of a substrate. Need is reduced of the entry or exit of substrates, lowering the probabilities of dust flowing into the chambers 1, 3. When the number of substrates set in a cassette 21 is different from a number that is the product of the number of stages 9 in an etching room 7 multiplied by a whole number, the insufficiency will be filled up by auxiliary substrates 51 that are automatically transported out of a cassette 41 into a cassette 10 in the cassette chamber 1 via transferring means F, D, and then C. Upon storage of processed substrates 12 into a cassette 15 in the cassette chamber 3, the door 4 is opened, for the separation of the processed substrates 12 into really processed substrates 31 and auxiliary substrates 51 via the transferring means D, F.

## ⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出額公開

# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-246635

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)12月6日

H 01 L 21/302 21/68 B-8223-5F 7168-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

### ❸発明の名称 自動基板処理装置

②特 顧 昭59-103098

**❷出 顧 昭59(1984)5月22日** 

砂発 明 老 歸 1 三 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 鵜 砂発 明 者 斉 藤 輝 夫 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 砂発 眀 者 田 中 郭 E 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 声 彦 伊発 明 者 吉 æ 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 の出 顧 日電アネルバ株式会社 東京都府中市四谷5-8-1

el # #

### 1. 発明の名称

自動基板処理装置

#### 2. 特許請求の範囲

3. 発明の評細な説明

#### (利用分野)

本発明は、半導体デバイス等を製造する際に用いる半導体基板等の自動基板処理装置に関するものである。

### (背景技術)

高密度に集積された半導体デバイス等の製造では生産歩留りを改善することがきわめて重要である。生産歩割りを上げることで希少かつ質量な資源を有効に活用し、コスト佐護を計ることができる。

高智度集後半導体デバイスの生産歩割りれ影響を与える製図として、基板の散送その他の前処理工程における私板(例えはシリコンウェーへ)へのゴミ(複数粒子を含む)の付着がある。例えば高田炭泉は国路の製造工程の中には1 mm 前級の寸法のラインアンドスペースのエッチング工程があるが、この工程で1~2 mm 減少の数粒子がエッチング処理前の基板に付減すれば、その物所にエッチング用マスクとして作用し、その物所にエッチング不良(エッチング残り)を生ずる。エッチ

ング残りが A 1 配線の加工時に生ずるとき、 それはすなわら製間のショートとなり半導体デバイスは動作しなくなり歩幅りを供下させる。

とうした前処理工程におけるゴミ及び数粒子の付着の原因には、(II)作業者の不住感によるもの、(II) 若板の配着に使用するピンセットなどの話具の汚染によるもの、(II) 基板処型に作って不可避的に生ずるものがある。これらのうち、(II)、(I) 項は作業者の介征によって生するもので、これの除去を目指して前処理工程を出来るたけ作率者を煩わさないものにする自動化装収の採用が増加している。

さて、綿2図は従来のドライエッチング工程における自動基板処理装置の概略を示す図である。 被処理基板11はカセット10に1枚または似飲 枚取 間された状態で起2を開けて右方の外気側か りカセット呈1に投入設置される。被処理基か 1はこのあと、トランスファー室5 に設けられた フォーク6によって自動的にエッチング室7の である。 であるによって自動的にエッチング室7の である。 であるによって自動的にエッチング室7の である。 では電極8の上に台計8個のステーショが設 げられているためこれに8枚の被処理基板を配して8枚が一群となって大き8の整数倍の枚数の基板では、10円にたまたま8の整数倍の枚数の空き板11がなり場合には、電極8上にの分配では、10円を生ずることが、20円を生が、20円を生が、20円では、20円で

との補助落板は、被処理高板 1 1 が入っているカセット 1 0 をカセット 室 1 に搬入する前に、作業者が被処理 基板 1 1 の枚数を数えて、それが簡配した一群の枚数の 8 の整数低になるように調整しているもので、この場合の基故の出し入れにはピンセットを用いているが、これがゴミ の発生を促進するととになっている。この枚数調整作典は

上述のローディング(投入)作業時だけでなく、
アンローディング(回収)作業時だも必要である。
即ち、図示のように、処理病の基板にはカセット
第3に配置されたカセット15内に補助基板と一
縮に回収されるので、カセット室3からカセット
15を収り出した際に不供な補助基板を抜き収る
作業が必要である。この際にもゴミ付着の碌を
生ずる。ほって、上記の作業を自動化するととも
に、その作業を密閉した室内で行うような装置が
必要となる。

## (発明の構成)

本発明はこの問題を次の構成の装置で解決するものである。 切り、上記の第2 図の装置を基板処理部として、その前・後段に基板搬送装置かよびそれに達なる基板収納装置を設備し、基板収納装置には、被処理基板、処理済基板と、ダミー用の補助基板の三者をそれぞれ区別して収納し、これに対応して基板搬送装置には次の(A)、(B) の機能を持たせたものである。

(A) 基板収納装留から基板処理部に搬送する被処

理基板の個数が、前記の一群の枚数(前記では 8枚)に達しないときは、補助基板収納のカセットから、不足枚数だけの補助基板を収出して 搬送する。

(B) 基板処理部から基板収納装置に基板を搬送するときには、基板を処理債基板と補助基板に区別してそれぞれのカセットに収納する。

### (実施例)

以下、図に基いて本発明の実施例を説明する。 第1図において、基板処理器人は、カセット 1 0の形状を除けば第1図と同一の基本処理装置で ある。との実施例ではカセット 1 0 、 1 5 はカセ ット室 1 、 3 の専用となってことに固定され設備 の必要がないものになっている。またこれに伴っ て、(第1図には第2図と同じ大きさに描いたが) カセット室の跡 2 、 4 も基板が垂過できるだけの 最小開口でよいものとなる。カセット 1 0 、 1 5 の出し入れが省略されるので、その分だけ真空室 へのゴミの能入の確率が小さくなる。

第2 図の B 部の 善板搬送装置 6 0 と 基板収納装

置70は本実施例で付設された部分である。基板 収納装置70の内では処理扇の被処理基板21は カセット20K収納され、処理侯の基板31はカ セット30に収納され、ダミー用の補助基板51 はカセット41,42に収納されている。カセッ ト宽1,3に固定されている既述のカセット10 . 15と基板収納装置70の各カセットの間の基 板の搬送を基板搬送装置60が受持つ。即ち、カ セット宝1のカセット10の被処埋港板11がな くなった場合には、鮮2を崩いて、岩坂収納装置 70内にあらかじめ投入されている被処理慈板2 、 1 がカセット20から、搬送器じて搬送されてく るようになっている。そしてこの場合、もしカセ ット21にセットされている基板の枚数が、エッ チング室7に殴けられたステージ9の個数(これ は一国で処理される枚仗であって、図の場合は 8 個)の整数倍になっていない場合には、(との検 出はカウンターの数量などで比較的簡単に行なわ れる。図示していない。)不足枚数だけの補助用 赤板5 1 がカセット4 1 L り散送器 F - D - C を

たお、上述の核処理基板個数の検出とそれに基づく補助基板の追加と、処理疾基板と補助基板の 区分けと各カセットへの扱分け搬送などは、 他単 な記憶装置と中央処理装置をそなえた電子的な制 御器(第1図に1点類級のブロック 8 0 で示す) を、基板搬送装置 6 0 に付数して行わせることで

も、容易に選成できる。補助基板 5 1 のカセット 4 1 または 4 2 の 収納は 4 1 . 4 2 の 一方が空 になった 時点また は 教 杯 に なった 時点 また は 教 杯 に なった 時点 また は 教 杯 に なった は 教 杯 に なった は 教 が れ と なった は 教 の か と なって 供給用 る。 を 板 処 型 な され らの が 動 が され らの が か で 、 を 数 の れ な と と で は 数 の か で 、 を 数 の れ な と な で な 数 の か で 、 を 数 の か に な が れ が な な な 取 用 . 処 型 诱 基 板 用 及 び る は 物 財 基 板 足 な か 、 それ ら の カ セット の 個 数 に は 数 は な い 。

さらに、本実施例には、次の耐次的効果がある。 即ち、実工程に先だって基板処理部のウォーミン グアップを行うことがこの種の装置では不可欠で あるが、その場合、被処理基本用のカセット20 に、故意に基板を輸入せずに、複動を開始すれば 補助用基板が自動的に必要数基板処理部1に搬送 され処理され、かつ返送されその動作が練起され て所望函数のウォーミングアップが実行されると いう効果がある。との際の装置の情浄性も確保さ れる。

以上は本発明の一実施例をドライエッチング 袋 他について辞離に述べたものであるが、エッチン 装置に限定されるととなく本発明は半導体製造装置 で他の処理工程にも広範囲に利用できることはいうまでもない。

### (発明の効果)

### 4.図面の簡単な説明

第1 図は本発明の実施例の自動・基板処理装置の 税略図、第2 図は従来の基板処理装置の機略図で ある。

1 、3 ··· カセット室 、 5 ··· トランスファー室 7 ··· ·· エッチング室 、 6 ··· フォーク

## 神陽昭60-246635(4)

10.15.20.30.41.42…カセット

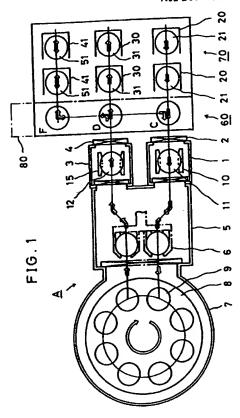
11,21…被処理基板,12,31…処理负基板

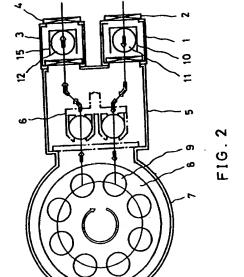
5 1 … … 補助基板 , 6 0 … … 基板搬送装置

70 …… 酱椒取钠装筐

A ... ... · · · 基板処理部

特許出願人 日電アネルパ株式会社





# 手 統 補 正 鲁 (自晃)

昭和59年7月13日

特許庁長官

胺

 事件の表示 脳和 5 9 年特許順第 1 0 3 0 9 8 号

2. 発明の名称

自動基板処理裝置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都府中市四谷5-8-1

氏 名 日電アネルバ株式会社

1000元 また 女女

+ 昭和 年 月 日

4. 補正命令の日付 昭和 年 5. 補正により増加する発明の数

0

6. 補正の対象

明細事の発明の詳細な説明の概。図面。

7. 補正の内容

別紙のとおり



### 補正の内容

- 1. 明細書第3頁20行目の | 1 図では」を「2 図では」と補正する。
- 2. 阿第6頁11行目の「0の形状」を「0かよび15の形状」と補正する。
- 3. 両20行目の「第2関のB部」を「第1関の」 と補正する。
- 4. 図面の第1図の符号の一部を統付図面の赤字の如く補正する。

即 5、 第 1 図の符号の左上部の「4 1」を 「4 2」に補正する。

(以上)

